Search Not	es

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
_10/046,066	TYE, DAVID	
Examiner	Art Unit	
PAUL T. CHIN	3652	

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
updated	search	5/17/2006	PTC
		· _	
			_
··		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
	<u> </u>	·	

SEARCH (INCLUDING SEA	H NOTES ARCH STRATEGY	()
	DATE	EXMR
		:
		:
		
		:
		:
		· ·
		!
		:
		
		:
		:
		:
		;
		<u> </u>